PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-185732

(43) Date of publication of application: 27.07.1993

(51)Int.CI.

B41M 5/26

G11B 7/24

(21)Application number : 04-001488

(71)Applicant: RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

08.01.1992

(72)Inventor: SHINOZUKA MICHIAKI

HARIGAI MASATO

IDE YUKIO

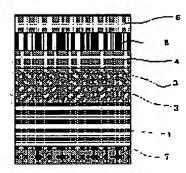
KAGEYAMA YOSHIYUKI

IWASAKI HIROKO

(54) PHASE CHANGE TYPE DATA RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the title data recording medium enhanced in overwrite repeating characteristics by making elements hard to move even after repeated recording and erasure and reducing segregation. CONSTITUTION: A phase change type recording material contains a substance represented by general formula AgáInâTeãSbä+Mx (wherein á, â, ã, ä and x are 5 á 17at%, 6 â 18at%, 13 ã 36at%, 33 ä 77at%, 0.5 x 10at% and á+â+ã+ä+x=100, M is an added element selected from B, N, C, P and Si, á, â, ã and á show compsns. of main constituent elements of the phase change type recording medium and x shows a compsn. of an added element).



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

25.12.1998

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] [Date of registration] 3207230

06.07.2001

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-185732

(43)公開日 平成5年(1993)7月27日

(51)Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所
B 4 1 M	5/26					
G 1 1 B	7/24	5 1 1	7215-5D			
			8305-2H	B 4 1 M	5/ 26	X

審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

		•
(21)出願番号	特願平4-1488	(71)出顧人 000006747
		株式会社リコー
(22)出顧日	平成4年(1992)1月8日	東京都大田区中馬込1丁目3番6号
		(72)発明者 篠塚 道明
		東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
		会社リコー内
		(72)発明者 針谷 眞人
		東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
		会社リコー内
		(72)発明者 井手 由紀雄
		東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
		会社リコー内
		(74)代理人 弁理士 小松 秀岳 (外2名)
		最終頁に続く

(54)【発明の名称】 相変化型情報記録媒体

(57)【要約】

【目的】 繰り返し記録・消去後においても元素が移動 しにくく、偏析を少なくしてオーバーライト繰返し特性 を向上させた相変化型情報記録媒体を提供すること。

【構成】 相変化型記録材料が下記一般式で表される物質を含有することを特徴とする相変化型情報記録媒体。 AgaIngTerSbg+Mx

ただし、

 $5 \le \alpha \le 1.7$ at %

 $6 \le \beta \le 18$ at%

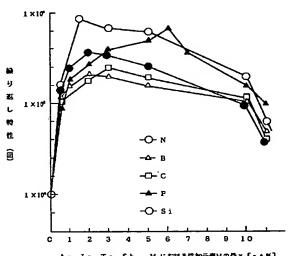
 $13 \le \gamma \le 36$ at%

 $33 \le \delta \le 77$ at%

0. $5 \le x \le 10$ a t%

 $\alpha + \beta + \gamma + \delta + x = 1 0 0$

ここで、MはB, N, C, P, S i から選ばれる添加元素を示す。また α 、 β 、 γ 、 δ は相変化型記録材料の主構成元素の組成を表し、x は添加元素の組成を表す。



Agus Ings Tegs Sbass Macおける添加元素Mの量×[a t %]

【特許請求の範囲】

(1) 相変化型記録材料が下記一般式で 【籍求項1】 表される物質を含有することを特徴とする相変化型情報 記録媒体。

1

AgaIngTe,Sbs+Mx ただし、

 $5 \le \alpha \le 17$ at%

 $6 \le \beta \le 18$ at%

 $1.3 \le \gamma \le 3.6$ at %

 $33 \le \delta \le 77$ at%

0. $5 \le x \le 10$ at%

 $\alpha + \beta + \gamma + \delta + x = 100$

ここで、MはB, N, C, P, Siから選ばれる添加元 素を示す。また α 、 β 、 γ 、 δ は相変化型記録材料の主 構成元素の組成を表し、xは添加元素の組成を表す。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光情報記録媒体、特に 相変化型情報記録媒体であって、光ピームを照射する事 生を行い、かつ書換えが可能である光情報記録媒体に関 するものであり、光メモリー関連機器に応用される。

[0002]

【従来の技術】電磁波特にレーザービームの照射による 情報の記録・再生及び消去可能な光メモリー媒体の一つ として、結晶ー非晶質相間或いは結晶ー結晶相間の転移 を利用する、いわゆる相変化型光情報記録媒体が良く知 られている。特に、光磁気メモリーでは困難な単一ピー ムによるオーバーライトが可能であり、ドライブ側の光 学系もより単純であることなどから、最近、その研究開 30 発が活発になされている。

【0003】その代表的な記録材料としては、USP 3, 530, 441に開示されているようなGe-T e, Ge-Te-Sb-S, Ge-Te-S, Ge-S e-S, Ge-Se-Sb, Ge-As-Se, In-Te、Se-Te、Se-As等の所謂カルコゲン系合 金材料が挙げられる。また、安定性、高速結晶化等の向 上を目的としてGe-Te系にAu (特開昭61-21 9692号公報)、Sn及びAu (特開昭61-270 190号公報)、Pd (特開昭62-19490号公 報) 等を添加した材料の提案や、記録/消去の繰返し性 能向上を目的として、Ge-Te-Se-Sbの組成比 を特定した材料 (特開昭62-73438号公報) の提 案等もなされている。しかしながら、そのいずれもが相 変化型書換え可能光メモリー媒体として要求される諸特 性のすべてを満足し得るものとはいえない。

【0004】また、特開昭63-251290号公報に は、結晶状態が実質的に3元以上の多元化合物単相から なる記録層を形成した光情報記録媒体(以降「光記録媒 体」と略記することがある)が提案されている。ここで 50 径の小さな元素を、侵入型に入り込ませた構造とするこ

の"実質的に三元以上の多元化合物単相"とは、三元以 上の化学量論組成をもった化合物(例えば I naSbT e2など)を記録層中に90原子%以上含むものとされ ている。そして、このような記録層を用いることによ り、髙速記録、髙速消去が可能となるとしている。だ が、このものでは記録、消去に要するレーザーパワーは 未だ充分ではなく、消去比も低い(消し残りが大きい) 等の欠点を有している。

【0005】更に、特開平1-277338号公報には 10 $(Sb_aTe_{1-a})_{1-Y}M_Y$ (2200. $4 \le a < 0.7$ Y≦0. 2であり、MはAg、Al、As、Au、B i, Cu, Ga, Ge, In, Pb, Pt, Se, S i、Sn及び2nからなる群から選ばれる少なくとも1 種である。)で表される組成の合金からなる記録層を有 する光記録媒体が提案されている。この系の基本はSb 2Te3であり、Sb過剰にすることにより、高速消去、 繰返し特性を向上させ、Mの添加により高速消去を促進 させている。加えて、DC光による消去率も大きいとし ている。しかし、この文献にはオーバーライト時の消去 により記録層材料に相変化を生じさせ、情報の記録、再 20 率は示されておらず(本発明者らの検討結果では消し残 りが認められた)、記録感度も不充分である。

> 【0006】同様に、特開昭60-177446号公報 では記録層に (I n ı-x S b x) ı-yMy (0. 5 5 ≦ x ≦ 0. 80、0≦Y≦0. 20であり、MはAu、Ag、 Cu, Pd, Pt, Al, Si, Ge, Ga, Sn, T e、Se、Biである。)なる合金を用い、また、特開 昭63-228433号公報では記録層にGeTe-S b₂Te₃-Sb(過剰)なる合金を用いているが、いず れも感度、消去比等の特性を満足するものではない。

> 【0007】これまでみてきたように、光記録媒体にお いては、特に記録感度、消去感度の向上、オーバーライ ト時の消し残りによる消去比低下の防止、並びに記録 部、末記録部の長寿命化が解決すべき最重要課題となっ ている。

> 【0008】又、AgInTeSbの記録材料は、消去 率の向上、高速記録が可能であるが、オーバーライト繰 返し特性が十分ではなかった。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】従来は、レーザー光照 射による繰返し記録. 消去により、記録層元素の偏析及 び移動が生じ、オーバーライト繰返し特性が劣化する事 が生じていた。

【0010】本発明は、こうした実情の下に繰返し記 録、消去後に於いても元素が移動しにくく、偏析を少な くしてオーバーライト繰返し特性を向上させた相変化型 情報記録媒体を提供することを目的とするものである。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明者は、鋭意検討し た結果、相変化型情報記録材料の主構成元素中に原子半 3

とが有効であることを見出し、本発明に至った。

【0012】すなわち、本発明は相変化型記録材料が下 記一般式で表される物質を含有することを特徴とする相 変化型情報記録媒体。

[0013] AgaIngTe, Sbs+Mx ただし、

 $5 \le \alpha \le 1.7$ at %

 $6 \le \beta \le 18$ at%

 $13 \le \gamma \le 36$ at%

 $33 \le \delta \le 77$ at%

 $0.5 \le x \le 10$ at%

 $\alpha + \beta + \gamma + \delta + x = 100$

ここで、MはB, N, C, P, Siから選ばれる添加元 素を示す。また α 、 β 、 γ 、 δ は相変化型記録材料の主 構成元素の組成を表し、xは添加元素の組成を表す、で ある。

【0014】本発明の構成は図1に示すように、基板1 上に下部保護層2、記録層3、上部保護層4、放熱層 5、及び有機保護層6が順に形成された構成となってい る。勿論、本発明はこの構成に限定されるものではな く、種々の変形、変更が可能である。

【0015】基板1には、光透過性に優れ、耐熱性や耐 候性、耐薬品性に優れた材質が好ましい。プラスチック やガラスはこの要求を満たしており、トラッキング用の 案内溝やピットが2P法又は、射出成形で簡単にしかも 安価に形成でき、ガラスは密着露光法のドライエッチン グ等でトラッキング用の溝やピットを形成できる。プラ スチックを用いる場合特にポリカーポネイトやアモルフ ァスのポリオレフィン等の材質が好ましく使用される。

を外界の湿気(水分)などによる腐食から防止するパシ ベーション効果を有するSiN, SiZrN, AlN等 が用いられ、下部保護層の膜厚は、600~2000A が適当である。

【0017】本発明の記録層3は下記に示す材料から構 成される。

【0018】相変化型記録材料が下記一般式で表される 物質を含有することを特徴とする。

AgaIngTeySbs+Mx

ただし、

 $5 \le \alpha \le 17$ at%

 $6 \le \beta \le 18$ at%

 $13 \le \gamma \le 36$ at%

 $33 \le \delta \le 77$ at%

 $0.5 \le x \le 10$ at%

 $\alpha + \beta + \gamma + \delta + x = 100$

ここで、MはB, N, C, P, Siから選ばれる添加元 索を示す。また α 、 β 、 γ 、 δ は相変化型記録材料の主 構成元素の組成を表し、xは添加元素の組成を表す。上

ーライト時の消去率の良い範囲を示すものであり、好ま しくは

 $9 \le \alpha \le 12$

 $9 \le \beta \le 12$

 $19 \leq \gamma \leq 24$

 $4.8 \le \delta \le 5.5$

 $0. \quad 5 \leq x \leq 3$

である。

【0019】上記に示す添加元素は、原子半径が1.2 し記録消去後に於いても元素が移動しにくく、偏析を少 なくしてオーバーライト繰返し特性が向上する。添加量 としては0. 5 a t %以上10 a t %以下で繰り返し特 性が向上し、10at%より多くすると繰り返し特性が 低下する。(図-2 参照)

記録層3の膜厚は200~1000Åが適当である。

【0020】上部保護層4は、記録層3の腐食劣化を防 止するためにもうけられるもので、パシベイション効果 が十分大きいSiN、SiZrN、AlN等が用いら 20 れ、膜厚は300~1200Å程度が適当である。

【0021】放熱層5は、上部保護層4での熱拡散を防 止する作用を行う。すなわち、記録時にレーザー照射に より記録層3に発生した熱は、熱伝導率の小さい上部保 護層4に伝導し、その上部保護層4の熱が放熱層5に伝 導する事により、上部保護層4での熱拡散が防止され る。これにより、記録層3における畜熱効果が高まり、 記録ビット長が短く、形状をシャープにでき、高速化、 高密度化を促進する。このため放熱層5には上部保護層 4より熱伝導が良いAu、Ag、Al等またはこれらの 【0016】基板1上に設ける下部保護層2は記録層3 30 合金がこのましく使用され、スパッタ法、蒸着法等の製 膜法により300~1500Åの膜厚に形成される。

> 【0022】有機保護層6は放熱層5以下の層の酸化、 腐食の防止と損傷防止のために設けられるもので、紫外 線硬化樹脂、熱可塑性樹脂、ホットメルトレジン等が用 いられ、膜厚は、1~5μm程度が適当である。

[0023]

【実施例】次に本発明の実施例について述べる。

【0024】ポリカーボネイト基板又はガラス基板上に SiNから成る下部保護層(膜厚1000~2000 40 Å)、表1に示す組成から成る記録層(膜厚300~1 500Å), Au, Ag, Alからなる放熱層(膜厚3 00~1000Å)、紫外線硬化樹脂(商品名SD-3 01:大日本インキ社製)からなる有機保護層を形成す ると共に、基板反対側にエポキシ系紫外線硬化樹脂及び ITO等の透明導電膜から成る帯電防止膜(0.2~5 μm)を設け、本発明の相変化型媒体とした。有機保護 層はスピナーにて製膜し、それ以外の膜は、スパッタに より製膜した。層構成は表ー2に示した。これら相変化 型記録媒体の繰り返し記録、再生特性を下記の条件で評

5

【0025】繰り返し記録再生評価条件

①初期化条件 : 10 mW (DC) 、7 m/sec

②線速 : 7 m / s e c

周波数 (デューティ) : 2. 6 MHz (33%) 、

1. OMHz (12. 5%)

2つに周波数を交互に繰り返し記録し、1000回ごとにC/N、消去比を評価した。C/N、消去比共に3d

ь

B低下した時の結果を繰り返し特性とした。

【0026】評価結果を表1に併せて示す。表1から明かな様に本発明の相変化型記録媒体は、繰り返し記録再生特性が10万回以上行っても変化がないという良好な特性を得ることができた。

[0027]

【表1】

		記録層組成	繰り返し特性(回)
実施例	1	Ag ₁₁ l n ₁₁ T e ₂₂ S b ₅₄ B ₂	3. 2×10 ⁵
IJ	2	Ag 11 I n 11 T e 22 S b 54. 5 N 1. 5	9. 3×10 ⁵
H	3	Ag ₁₁ I n ₁₁ T e ₂₂ S b ₆₃ C ₃	4. 0×10 ⁶
n	4	Ag11 I n 11 T e 22 S b 50 P 6	8. 5×10 ⁵
,,,	5	Ag11 I n 11 T e 22 S b 54 S i 2	7. 0×10 ⁵
比較例		Ag ₁₁ I n ₁₁ T e ₂₂ S b ₆₆	1. 0×10 ⁴

[0028]

20 【表2】

	帯電防止膜	下部(上部)保護層	放熱層
実施例 1	エボキシ系UV雑島(4 μ m)	SiN 2000 A (500 A)	AI (500 Å)
実施例 2	п	SiN 1800 & (400 &)	Ag (400 Å)
実施例3	SiO/ITO/SiO ₂ (0.3 µ m)	SiN 1800Å (300Å)	A1 (500 A)
実施例4	アナリル系UV歯脂(4μm)	SiN 2000Å (500Å)	A1 (400 Å)
実施例 5	н	SiN 1800Å (400Å)	Au (600 A)
比較例	エポキシ系UV 最后 (4 μ m)	SiN 2000A (500A)	A1 (500 A)

【0029】但し、基板はポリカーボネイト、有機保護 膜はエポキシ系UV硬化型樹脂(4μm)を使用した。

[0030]

【発明の効果】本発明では相変化型記録材料の主構成元素中に原子半径の小さな元素を、侵入型に入り込ませた構造とし、繰返し記録. 消去後に於いても元素が移動しにくく偏析を少なくしたので、オーバーライト繰返し特性が向上する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の記録媒体の層構成の説明図

【図2】本発明の相変化型記録材料における各添加元素 量と繰り返し特性との関係を示す図。

【符号の説明】

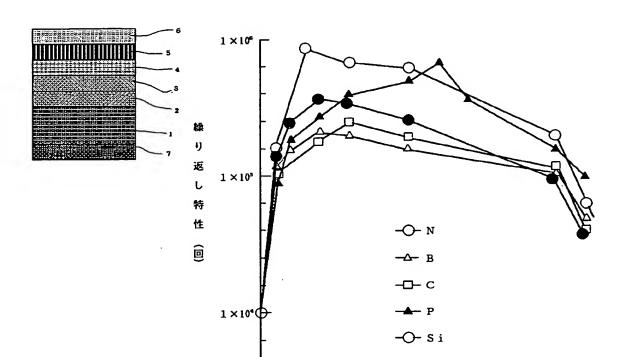
- 1 基板
- 2 下部保護層
- 3 記録層
- 4 上部保護層
- 40 5 放熱層
 - 6 有機保護層
 - 7 帯電防止膜

8

7

【図1】

[図2]



Agıı Inıı Tezz Sbss-zMxにおける添加元素Mの量×[at%]

5 6

フロントページの続き

(72)発明者 影山 喜之 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内 (72)発明者 岩崎 博子 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内

10